Searching PAJ

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-304955

(43) Date of publication of application: 31.10.2001

(51)Int.Cl.

G01J 1/02 G01J 5/02 H01L 27/14

H01L 37/02

(21)Application number: 2000-123462

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC WORKS

LTD

(22)Date of filing:

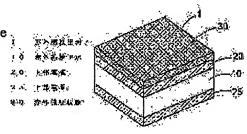
25.04,2000

(72)Inventor: MIYAGAWA NOBUYUKI

## (54) HIGH-SENSITIVITY INFRARED DETECTOR AND ITS MANUFACTURING METHOD (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a highsensitivity infrared detector that can be manufactured relatively easily and has a high infrared absorption rate, and its manufacturing method.

SOLUTION: This high-sensitivity infrared detector is provided with an infrared detection part for providing electric output according to temperature increase by the incidence of infrared rays, a pair of first and second electrodes for taking out the output, an infrared absorption part that is provided at the infrared light reception surface side of the infrared detection part. The infrared absorption part contains a metal sulfide.



### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-304955 (P2001-304955A)

(43)公開日 平成13年10月31日(2001.10.31)

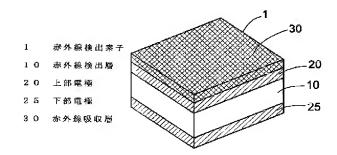
(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		酸別記号	FΙ				テーマコート*(参考)		
G01J	1/02		G01.	J :	1/02			С	2 G 0 6 ដ
								Y	2G066
	5/02			į	5/02			P	4M118
								В	
								С	
		審查請求	未請求	青求項	の数25	OL	(全 11	頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特願2000-123462(P2000-123462)	(71) 出	願人	0000058	332			
					松下電	工株式	会社		
(22)出顧日		平成12年4月25日(2000.4.25)			大阪府	判真市:	大字門真	(1048	番地
			(72)発1	明者	宮川	<b>尹</b> 幸			
			大阪府門真市力		大字門真1048番地松下電工株				
					式会社	勺			
			(74)代	理人	1000877	767			
					弁理士	西川	惠清	例	1名)
			Fターム(参考) 2G065 AB0			02 BA11	BA12	BA13 BA14	
			DA20				20		
			2G066 BA01 B				01 BA08	BA09	BA51 BA55
					4M1	18 AA0	01 AA06	AB10	BA05 CA14
						CAS	35 CB12	CB14	EA01 GA10

### (54) 【発明の名称】 高感度赤外線検出素子およびその製造方法

### (57)【要約】

【課題】 高感度赤外線検出素子およびその製造方法を 提供する。

【解決手段】 高感度赤外線検出素子は、赤外線の入射による温度上昇により電気的な出力を提供する赤外線検出部と、前記の出力を取り出すための一対の第1電極および第2電極と、赤外線検出部の赤外線受光面側に設けられる赤外線吸収部とを具備し、赤外線吸収部が金属硫化物を含むことを特徴とする。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 赤外線の入射による温度上昇により電気的な出力を提供する赤外線検出部と、前記出力を取り出すための一対の第1および第2電極と、前記赤外線検出部の赤外線受光面側に設けられる赤外線吸収部とを具備し、前記赤外線吸収部は金属の硫化物を含むことを特徴とする高感度赤外線検出素子。

【請求項2】 上記金属の硫化物は、銅または銅合金の硫化物、銀または銀合金の硫化物、ニッケルまたはニッケル合金の硫化物、鉄または鉄合金の硫化物、スズまたはスズ合金の硫化物を含むことを特徴とする請求項1に記載の高感度赤外線検出素子。

【請求項3】 上記赤外線吸収部は、金属の硫化物と酸化物の混合物でなることを特徴とする請求項1もしくは2に記載の高感度赤外線検出素子。

【請求項4】 上記赤外線検出部は、第1および第2電極の間に配置され、上記赤外線吸収部は赤外線受光側の第1電極上に形成されることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の高感度赤外線検出素子。

【請求項5】 上記赤外線吸収部と第1電極との間に、 硫化に対して活性度の低い材料でなるバリヤ層を有する ことを特徴とする請求項4に記載の高感度赤外線検出素 子。

【請求項6】 第1電極は、赤外線に対して実質的に透明な導電性材料でなることを特徴とする請求項4に記載の高感度赤外線検出素子。

【請求項7】 第1電極は、上記赤外線吸収部と同一の 材料でなることを特徴とする請求項4に記載の高感度赤 外線検出素子。

【請求項8】 第2電極上に第2の赤外線吸収部を具備 することを特徴とする請求項4に記載の高感度赤外線検 出素子。

【請求項9】 第1および第2電極は、上記赤外線検出 部の赤外線受光側の表面およびそれに対向する表面にそれぞれ配置され、上記赤外線吸収部は第1電極に隣接し て位置するように上記赤外線検出部の赤外線受光側の表面に形成されることを特徴とする請求項1~3のいずれ かに記載の高感度赤外線検出素子。

【請求項10】 第1電極の表面は、酸化物セラミックスでなる保護被膜を有することを特徴とする請求項9に記載の高感度赤外線検出素子。

【請求項11】 上記赤外線吸収部の厚さは、上記赤外線検出部の厚みの10%以下であることを特徴とする請求項4もしくは9に記載の高感度赤外線検出素子。

【請求項12】 上記赤外線吸収部の赤外線受光面は、 検出すべき赤外線の波長の1/8以上の大きさの凹凸を 有することを特徴とする請求項1に記載の高感度赤外線 検出素子。

【請求項13】 上記赤外線吸収部の赤外線受光面における上記凹凸の平均周期は、検出すべき赤外線の波長の

1/4であることを特徴とする請求項12に記載の高感度赤外線検出素子。

【請求項14】 上記赤外線検出部の赤外線受光側の表面は、赤外線吸収層を透過した赤外線の多重反射を起こさせるのに必要な大きさの凹凸を有することを特徴とする請求項12に記載の高感度赤外線検出素子。

【請求項15】 請求項1~14のいずれかに記載の高感度赤外線検出素子と、前記赤外線検出素子を収容する空間および前記空間に突出する一対の保持手段を備えた基台とを含み、前記赤外線検出素子は、前記空間において前記保持手段によって連結保持されることを除いて前記基台から離して配置されることを特徴とする高感度赤外線検出素子を含む構造体。

【請求項16】 赤外線の入射による温度上昇により電気的な出力を提供する材料でなる基板を提供する工程と、前記出力を取り出すための一対の第1及び第2電極を前記基板の対向する表面に形成する工程と、前記基板の赤外線受光面側に金属の硫化物を含む赤外線吸収層を形成する工程とを含むことを特徴とする高感度赤外線検出素子の製造方法。

【請求項17】上記赤外線吸収層を形成する工程は、上記基板の赤外線受光面側に金属被膜を形成する工程と、前記金属被膜に硫化処理を施す工程とを含むことを特徴とする請求項16に記載の高感度赤外線検出素子の製造方法。

【請求項18】 上記硫化処理により上記金属被膜の最 表層にのみ金属硫化物を形成することを特徴とする請求 項17に記載の高感度赤外線検出素子の製造方法。

【請求項19】 上記赤外線吸収層を形成する工程は、 上記基板の赤外線受光側の表面に設けた第1電極上にマスクパターンを形成する工程と、前記マスクパターンに よって露出される第1電極の領域に硫化処理を施して第 1電極の一部に上記赤外線吸収層を形成する工程とを含むことを特徴とする請求項16に記載の高感度赤外線検 出素子の製造方法。

【請求項20】 上記マスクパターンは、酸化物セラミックスでなることを特徴とする請求項19に記載の高感度赤外線検出素子の製造方法。

【請求項21】 硫化に対して活性度の低い金属材料でなる第1電極を上記基板の赤外線受光側の表面の第1領域に形成する工程と、硫化に対して活性度の高い材料でなる金属被膜を上記基板の赤外線受光側の表面の第2領域に形成する工程と、硫化処理により前記金属被膜を硫化して上記赤外線吸収層を形成する工程とを含むことを特徴とする請求項16に記載の高感度赤外線検出素子の製造方法。

【請求項22】 上記基板の赤外線受光面に配置される 第1電極上に硫化に対して活性度の低い材料でなるバリ ヤ層を形成する工程と、前記バリヤ層上に金属被膜を形 成する工程と、硫化処理により前記金属被膜を硫化して 上記赤外線吸収層を形成する工程とを含むことを特徴とする請求項16に記載の高感度赤外線検出素子の製造方法。

【請求項23】 上記金属被膜は、真空蒸着法もしくは スパッタリングにより形成されることを特徴とする請求 項17、21および22のいずれかに記載の高感度赤外 線検出素子の製造方法。

【請求項24】 上記赤外線吸収層を形成する工程は、 気相合成法により柱状構造を有する金属硫化物の被膜を 形成する工程を含むことを特徴とする請求項16に記載 の高感度赤外線検出素子の製造方法。

【請求項25】 上記金属被膜を形成する工程は、気相合成法により微粒子を堆積させた構造でなる金属被膜を形成する工程を含むことを特徴とする請求項17、21 および22のいずれかに記載の高感度赤外線検出素子の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、赤外線が入射して 素子の温度が上昇することにより電気的な出力が得られ る熱型赤外線検出素子およびその製造方法に関するもの である。

#### [0002]

【従来の技術】赤外線検出素子には、大別して熱型と量子型がある。熱型赤外線検出素子は、赤外線を吸収してこれを熱に変換し、熱によって生じた温度変化に基く電気的出力により入射赤外線を検出するものであり、サーモパイル型、焦電型、ボロメータ型に分類される。熱型赤外線検出素子は、量子型に比べ一般に感度が低く応答が遅いが、素子の冷却が不要で感度の波長依存性がないという特徴を有しているため上記の短所を改善すべく活発な研究開発が行われている。

【0003】熱型赤外線検出素子の感度は、赤外線吸収率を向上させることによって改善でき、従来においては赤外線受光部にカーボンペーストを塗布したり、金黒を形成して赤外線の吸収率を高めることが一般的であった。例えば、日本公開特許公報10-206230号は、焦電型赤外線検出素子とその製造方法について記載している。図17に示すように、酸化マグネシウム等の単結晶材料でなる基板1Pと、一対の第1電極2Pおよび第2電極4Pと、第1電極上に形成されるチタン酸鉛系誘電体材料でなる薄膜焦電体3Pと、第1電極と第2電極の間の電気絶縁性を提供する層間絶縁膜5Pと、赤外線を吸収することにより得た熱を薄膜焦電体3Pに供給する赤外線吸収体6Pとを具備する。

【0004】この赤外線検出素子においては、樹脂中にカーボン粒子またはグラファイト粒子を添加した有機系材料を主成分とする材料で第2電極4Pを形成することにより、人体あるいは物体から放出される赤外線を熱エネルギーとして効率良く第2電極で吸収し、吸収した熱

を赤外線受光部の薄膜焦電体3Pに伝達させている。

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、赤外線 受光部にカーボンペースト等を塗布する場合、微細領域 に均一な塗布量で塗布することが困難であり、塗布量が 不均一な場合は熱容量が変化するため感度のバラツキが 発生する原因となる。また、塗布位置がずれると感度を 向上させることができないだけでなく、電極接触不良等 を引き起こす恐れもある。一方、金黒を蒸着する場合 は、形成された膜が微粒子状の密着性の乏しい膜であ り、膜形成後の剥離等が問題となっていた。

【0006】本発明は、上記問題点に鑑みて為されたものであり、製造が比較的容易で高い赤外線吸収率を有する高感度赤外線検出素子およびその製造方法を提供する。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、高感度赤外線検出素子を提供するものであって、赤外線の入射による温度上昇により電気的な出力を提供する赤外線検出部と、その電気的出力を取り出すための一対の第1 および第2電極と、赤外線検出部の赤外線受光面側に設けられる赤外線吸収部とを具備し、赤外線吸収部が金属の硫化物を含むことを特徴とするものである。赤外線吸収部として金属硫化物を使用することにより、赤外線吸収率を高めて高感度の赤外線検出素子を提供することができる

【0008】請求項2の発明は、請求項1に記載の高感度赤外線検出素子において、金属硫化物が、銅または銅合金の硫化物、銀または銀合金の硫化物、ニッケルまたはニッケル合金の硫化物、鉄または鉄合金の硫化物、スズまたはスズ合金の硫化物を含むことを特徴とするものである。これらは、硫化物の中でも黒色系で赤外線吸収率が高く、高感度の赤外線検出素子を提供できる。

【0009】請求項3の発明は、請求項1もしくは2に 記載の高感度赤外線検出素子において、赤外線吸収部が 金属の硫化物と酸化物の混合物でなることを特徴とする ものである。この場合は、酸化物と硫化物の間で赤外線 吸収率が異なるので、これらの混合物とすることで赤外 線の吸収特性を制御することができる。

【0010】請求項4の発明は、請求項1~3のいずれかに記載の高感度赤外線検出素子において、赤外線検出部は第1および第2電極の間に配置され、赤外線吸収部は赤外線受光側の第1電極上に形成されることを特徴とするものであり、本発明の高感度赤外線検出素子のより具体的な構造を提供するものである。

【 0 0 1 1 】請求項5の発明は、請求項4に記載の高感度赤外線検出素子において、赤外線吸収部と第1電極との間に硫化に対して活性度の低い材料でなるバリヤ層を有することを特徴とするものである。硫化性雰囲気において赤外線吸収部の金属硫化物を形成する場合に、第1

電極を構成する材料の硫化による導電率の低下を防止することができる。

【0012】請求項6の発明は、請求項4に記載の高感度赤外線検出素子において、第1電極は、赤外線に対して実質的に透明な導電性材料でなることを特徴とするものである。この場合は、赤外線吸収部だけでなく赤外線検出部によっても赤外線が吸収されるので、全体として吸収される赤外線量が増加して応答性が向上する。

【0013】請求項7の発明は、請求項4に記載の高感度赤外線検出素子において、第1電極は、赤外線吸収部と同一の材料でなることを特徴とするものである。この場合は、赤外線検出素子を簡易な構造とすることで、その製造工程を簡略化することができる。

【0014】請求項8の発明は、請求項4に記載の高感度赤外線検出素子において、第2電極上に第2の赤外線吸収部を具備することを特徴とするものである。この場合は、赤外線受光側の赤外線吸収部の厚みを薄くして、検出素子内から温度上昇させることで応答性を向上させることができる。

【0015】請求項9の発明は、請求項1~3のいずれかに記載の高感度赤外線検出素子において、第1および第2電極は、赤外線検出部の赤外線受光側の表面およびそれに対向する表面にそれぞれ配置され、赤外線吸収部は第1電極に隣接して位置するように赤外線検出部の赤外線受光側の表面に形成されることを特徴とするものであり、本発明の高感度赤外線検出素子のより具体的な構造を提供するものである。

【0016】請求項10の発明は、請求項9に記載の高感度赤外線検出素子において、第1電極の表面は酸化物セラミックスでなる保護被膜を有することを特徴とするものであり、赤外線検出素子の製造工程において電極の硫化防止に使用することができるとともに、赤外線検出素子の使用時においては電極の保護層として機能する。

【0017】請求項11の発明は、請求項4もしくは9に記載の高感度赤外線検出素子において、赤外線吸収部の厚さが赤外線検出部の厚みの10%以下であることを特徴とするものであり、素子の熱容量が大きくなって応答性を低下させることなく、赤外線の吸収率を向上させる上で好ましい。

【0018】請求項12の発明は、請求項1に記載の高感度赤外線検出素子において、赤外線吸収部の赤外線受光面は、検出すべき赤外線の波長の1/8以上の大きさの凹凸を有することを特徴とするものである。赤外線吸収部の表面に設けた凹凸により赤外線を多重反射させ、赤外線吸収部への赤外線の入射量を増やすことができるので、赤外線検出素子の感度のさらなる向上に有効である

【0019】請求項13の発明は、請求項12に記載の 高感度赤外線検出素子において、赤外線吸収部の赤外線 受光面における凹凸の平均周期は、検出すべき赤外線波 長の1/4であることを特徴とするものであり、赤外線の反射率を抑えて赤外線の吸収率を向上させる上で好ましい。

【0020】請求項14の発明は、請求項12に記載の 高感度赤外線検出素子において、赤外線検出部の赤外線 受光側の表面は、赤外線吸収層を透過した赤外線の多重 反射を起こさせるのに必要な大きさの凹凸を有すること を特徴とするものであり、赤外線検出部を透過した赤外 線についても、多重反射させて効率良く吸収することが できる。

【0021】請求項15の発明は、高感度赤外線検出素子を含む構造体を提供するものであって、請求項1~14のいずれかに記載の高感度赤外線検出素子と、赤外線検出素子を収容する空間およびこの空間に突出する一対の保持手段を備えた基台とを含み、赤外線検出素子は、前記空間において保持手段によって連結保持されることを除いて基台から離して配置されることを特徴とするものである。赤外線検出素子によって吸収された熱が周囲に容易に拡散しないように熱絶縁対策を講じた基台によって保持することにより、本発明の赤外線検出素子の性能を充分に発揮させることができる。

【0022】請求項16の発明は、高感度赤外線検出素子の製造方法を提供するものであって、赤外線の入射による温度上昇により電気的な出力を提供する材料でなる基板を提供する工程と、その出力を取り出すための一対の第1及び第2電極を基板の対向する表面に形成する工程と、基板の赤外線受光面側に金属の硫化物を含む赤外線吸収層を形成する工程とを含むことを特徴とするものである

【0023】請求項17の発明は、請求項16に記載の高感度赤外線検出素子の製造方法において、赤外線吸収層を形成する工程は、基板の赤外線受光面側に金属被膜を形成する工程と、金属被膜に硫化処理を施す工程とを含むことを特徴とするものである。この方法によれば、金属被膜を構成する材料の選択、硫化処理の条件設定により赤外線の吸収率を任意に決めることができ、金属硫化物を含む赤外線吸収層を再現性よく形成することができる。

【0024】請求項18の発明は、請求項17に記載の 高感度赤外線検出素子の製造方法において、硫化処理に より金属被膜の最表層にのみ金属硫化物を形成すること を特徴とするものであり、電極を構成する材料の硫化を 防ぐとともに、硫化処理に要する時間を短縮して製造方 法の効率化を図れる。

【0025】請求項19の発明は、請求項16に記載の 高感度赤外線検出素子の製造方法において、赤外線吸収 層を形成する工程は、基板の赤外線受光側の表面に形成 した第1電極にマスクパターンを形成する工程と、マス クパターンによって露出される第1電極の領域に硫化処 理を施して、第1電極の一部に赤外線吸収層を形成する 工程とを含むことを特徴とするものである。第1電極を構成する材料として、硫化物を形成して赤外線吸収能を示すとともに導電性に優れる材料を選択することにより、第1電極の形成と別途に赤外線吸収層のための金属被膜を形成する工程を実施する必要がなく、製造方法の効率化を図ることができる。また、マスクパターンの使用により、所望の領域に赤外線吸収層を容易に形成することができる。

【0026】請求項20の発明は、請求項19に記載の 高感度赤外線検出素子の製造方法において、マスクパタ ーンは、酸化物セラミックスでなることを特徴とするも のであり、製造工程が終了した後、マスクパターンとし て使用した酸化物セラミックスをそのまま素子保護層と して利用できる。

【0027】請求項21の発明は、請求項16に記載の 高感度赤外線検出素子の製造方法において、硫化に対し て活性度の低い金属材料でなる第1電極を基板の赤外線 受光側の表面の第1領域に形成する工程と、硫化に対し て活性度の高い材料でなる金属被膜を基板の赤外線受光 側の表面の第2領域に形成する工程と、硫化処理により 金属被膜を硫化して上記赤外線吸収層を形成する工程と を含むことを特徴とするものであり、硫化に対して活性 度の低い金属材料で第1電極を形成することでマスクパ ターンを使用せずに所望の領域に赤外線吸収層を形成で きる。

【0028】請求項22の発明は、請求項16に記載の 高感度赤外線検出素子の製造方法において、基板の赤外 線受光側の表面に設けた第1電極上に硫化に対して活性 度の低い材料でなるバリヤ層を形成する工程と、バリヤ 層上に金属被膜を形成する工程と、硫化処理により金属 被膜を硫化して赤外線吸収層を形成する工程とを含むこ とを特徴とするものである。第1電極を構成する材料の 硫化をバリヤ層によって防ぐことにより、硫化処理によ る第1電極の導電率の低下を考慮することなく高感度赤 外線検出素子を製造することができる。

【0029】請求項23の発明は、請求項17、21および22のいずれかに記載の高感度赤外線検出素子の製造方法において、金属被膜が真空蒸着法もしくはスパッタリングにより形成されることを特徴とするものである。この場合は、赤外線吸収層の厚さを制御しやすく、フォトリソグラフィ法を使用しての微細なパターンニングが可能である。

【0030】請求項24の発明は、請求項16に記載の 高感度赤外線検出素子の製造方法において、赤外線吸収 層を形成する工程は、気相合成法により柱状構造を有す る金属硫化物の被膜を形成する工程を含むことを特徴と するものである。赤外線検出材料でなる基板の表面が鏡 面であっても、赤外線吸収層の表面に赤外線の多重反射 を起こさせるのに十分な凹凸を再現性良く提供すること ができる。 【0031】請求項25の発明は、請求項17、21および22のいずれかに記載の高感度赤外線検出素子の製造方法において、金属被膜を形成する工程は、気相合成法により微粒子を堆積させた構造でなる金属被膜を形成する工程を含むことを特徴とするものである。この場合は、金属被膜の表面積が増加して活性度が高くなるので金属硫化物を形成しやすくなる。また、赤外線吸収層の表面に微細な凹凸が形成されるので、赤外線吸収率を向上させることができる。

#### [0032]

【発明の実施の形態】本発明の赤外線検出素子およびその製造方法を以下の実施例1~3に基いて具体的に説明する。尚、これらの実施例はいずれも本発明の好適な例示であって、本発明を限定するものではない。

(実施例1)実施例1の赤外線検出素子は、図1に示すように、赤外線の入射による温度上昇により電気的な出力を提供する赤外線検出層10と、その電気的出力を取り出すための一対の上部電極20および下部電極25と、赤外線受光側の上部電極20上に設けられる赤外線吸収層30とを具備する。

【0033】赤外線検出層10としては、例えば、Li TaO<sub>3</sub>やPZT (ジルコン酸チタン酸鉛)等のセラミックスやPVDF (ポリ弗化ビニリデン)等を使用することができる。また、赤外線検出層の厚みは、例えば、30~100 $\mu$ m程度とすることができる。

【0034】上部電極20および下部電極25としては、Au、Pt、NiCr等の導電性の金属材料を使用することができる。また電極20,25の厚みは、例えば、 $0.03\sim0.2\mu$ m程度とすることができる。

【0035】赤外線吸収層30としては、銅または銅合金の硫化物、銀または銀合金の硫化物、ニッケルまたはニッケル合金の硫化物、鉄または鉄合金の硫化物、スズまたはスズ合金の硫化物を使用することができ、例えば、 $Ag_2$ Sや $Cu_2$ Sを使用することが好ましい。また、赤外線吸収層30を上記した金属の硫化物と酸化物の混合物、例えば、 $Cu_2$ O+ $Cu_2$ Sや $Ag_2$ O+ $Ag_2$ Sとしてもよい。この場合は、酸化物と硫化物の赤外線吸収率の差異に基いてその混合比を調節し、赤外線の吸収特性(吸収率、波長)を制御することができる。

【0036】赤外線吸収層30の厚さは、赤外線検出層10の厚みの1/10以下であることが好ましく、例えば、0.1~3μm程度とすることができる。本発明の金属硫化物でなる赤外線吸収層を有する赤外線検出素子においては、赤外線吸収層を形成しない場合と比較して1.3倍の電圧感度が得られている。尚、図1においては、赤外線吸収層30を上部電極20上にのみ形成しているが、下部電極25上にも赤外線吸収層を設けても良い。これにより、赤外線受光面側の赤外線検出層30の厚みを薄くでき、感度の向上だけでなく応答性も改善することができる。

【0037】また、図2に示すように、赤外線吸収層3 0を必ずしも上部電極20の全面に設ける必要はなく、 所望の領域(図2では中央部)にのみ赤外線吸収層30 を形成しても良い。赤外線吸収層30の下方に定義され る赤外線検出層の検知領域11とそれ以外の領域との温 度差を大きくすることにより感度を向上させることがで きる。また、赤外線吸収層30の周囲に上部電極20の 露出領域が形成されるので、この領域を配線部21とし て使用して他の回路と間に信頼性の高い電気接続を提供 できる

【0038】赤外線吸収層30による赤外線の吸収率は、その表面状態を制御することによりさらに改善することができる。すなわち、赤外線を多重反射させることにより赤外線吸収層への赤外線の入射量を増加させて赤外線の吸収率を向上させるのである。具体的には、図3に示すように、赤外線吸収層30の表面に検出すべき赤外線の波長入の1/8以上の高さHを有する凹凸を形成

$$R = (n_0^2 - n_1^2)/(n_0^2 + n_1^2)$$
 ....(1)

【0041】そして、凹凸のある表面においては、次式 (2)で示されるように、その凹凸の大きさにより反射 率を定義することができる。

[0042]

【数2】

$$n = \sqrt{[(an_0^2 + bn_1^2)/(a+b)]}$$
 ....(2)

【0043】ここに、" a"および" b"は、それぞれ 凹凸の山と谷の幅である(TE波の場合)。このよう に、凹凸の大きさにより反射率を調整することができ る。

【0044】上記した本発明の赤外線検出素子は、例えば、以下の方法に基いて製造することができる。まず、赤外線の入射による温度上昇により電気的な出力を提供する材料でなる基板10を準備する。本実施例では、厚さ約70μmのLiTaO。単結晶基板を使用した。

【0045】次に、図4(a)に示すように、基板10の上面および下面にそれぞれ上部電極20および下部電極25を形成する。本実施例においては、厚さ約50nmのNiCr被膜を真空蒸着により作成して上部電極および下部電極とした。尚、真空蒸着の代わりにスパッタリング等のPVD法を用いても良い。

【0046】次に、図4(b)に示すように、赤外線受光側の上部電極20の表面にIbまたはVIII族の金属被膜31を形成する。本実施例においては、厚さ約100nmの銅被膜を真空蒸着により作成した。尚、真空蒸着の代わりにスパッタリング、イオンビーム蒸着法等のPVD法、あるいは湿式めっき等により金属被膜を形成しても良い。PVD法を採用する場合は、厚さの制御性が良く、微妙な感度調整が可能である。また、フォトリソグラフィ法を利用できるので、微細なパターンニング

する。光を受光する表面の形状が、波長入の1/8程度であると、光学的にほぼ鏡面とみなしてもよく、乱反射成分が考慮されなくなる。従って、表面で多重反射を起こさせるためには1/8入以上の高さの凹凸を形成する必要がある。上記のような表面状態は、赤外線吸収層の表面を研磨あるいはブラスト処理等により粗面化して得ることができる。

【0039】また、上記の凹凸を形成する場合、凹凸形状の平均周期Pを波長 $\lambda$ の1/4とすることが好ましい。光学的特性である反射・透過・吸収のうち、材料による赤外線吸収率を向上させるだけでなく、表面形状により赤外線の反射率を抑えることで全体として赤外線吸収層30の赤外線吸収率を向上させることができる。すなわち、反射率Rは、次式(1)で示されるように、2つの材料の屈折率 $n_0$ 、 $n_1$ で決まる。

[0040]

【数1】

) | ...| / ....(,)

を形成する際に好適である。

【0047】次いで、図4(c)に示すように、金属被膜31に硫化処理3を施して赤外線吸収層30を形成する。本実施例においては、金属被膜31を硫黄蒸気雰囲気中に1分間放置することにより硫化処理を行ったが、硫酸カリウム/塩化アンモニウム混合溶液等を使用したり、亜硫酸ガス雰囲気や硫化プラズマ等を使用して硫化処理を行っても良い。尚、金属被膜を構成する材料の選択、および金属被膜の硫化の度合いに基いて赤外線の吸収率を制御することができる。

【0048】硫化処理は、金属被膜31の最表層のみが硫化されるように実施することも好ましい。赤外線吸収層30は、光学的に透過しない程度の厚み(約0.1μm以上)で良く、上部および下部電極は電気的出力を提供するにあたって充分な導電率を維持できる厚さ(約0.02μm以上)で良いので、例えば、0.2μm程度の厚みの金属被膜31を形成してその最表層のみ硫化すれば赤外線吸収層30として機能させることができる。この場合は、硫化処理に要する時間を短縮でき、赤外線検出素子の製造効率を改善することができる。また、金属被膜の最表層のみを硫化させることで電極材料の硫化を防げるので、上部電極の導電率の低下させることなく赤外線吸収層30を作成することができる。

【0049】上記した方法においては、金属被膜31を硫化して金属硫化物でなる赤外線吸収層30を作成したが、IbまたはVIII族金属の硫化物薄膜を赤外線受光側の上部電極20の表面に直接形成しても良い。尚、金属硫化物は金属の硫化処理や金属硫化物被膜の形成により作成することが好ましいが、金属硫化物の粉末を電極の表面に塗布することを排除するものではない。

【0050】得られた赤外線吸収層30の表面に凹凸を

設ける場合は、研磨あるいはブラスト処理等により赤外線検出層30の表面を粗面化する。また、図5に示すように、赤外線検出層10の表面にも凹凸を形成しておくことが好ましい。赤外線検出層10の表面における多重反射により、赤外線吸収層30を透過した赤外線も効率良く吸収することができる。特に、赤外線吸収層30が薄い場合、それを透過する赤外線の量が増えるので、そのような透過した赤外線も効率良く吸収できる。凹凸は、上部電極20の形成に先立って研磨あるいはブラスト処理等により赤外線検出層10の表面を粗面化することにより得ることができる。硫化処理後、ダイシングにより素子を切り出す素子外形加工を実施して赤外線検出素子を得る。

【0051】赤外線吸収層30を真空蒸着やスパッタリング法で形成する場合は、図6に示すように、その膜形成条件(真空度、成膜速度、成膜温度等)を制御して柱状成長させることにより赤外線吸収層30の表面に凹凸を設けることもできる。柱状成長により得られる表面の凹凸は、多重反射効果を提供するのに効果的である。その他、赤外線吸収層の形成と凹凸の形成を同時に行うことができる点、および赤外線検出層の表面が鏡面のように平坦な場合であっても赤外線吸収層にのみ凹凸を形成できる点等の長所がある。

【0052】また、金属被膜30を気相蒸着法により形成する場合は、図7に示すように、高めの圧力条件の下で気相合成することにより金属微粒子が堆積してなる金属膜32を形成し、これに硫化処理を施すことで表面に微細な凹凸を有する赤外線吸収層を形成することができる。金属微粒子が堆積してなる金属膜32は、表面積が大きく活性度が高いため硫化しやすいという長所がある。この方法を採用する場合は、金属膜32を構成する材料としてニッケル、銀あるいは銅を選択することが好ましい。

【0053】必要に応じて、図8に示すように、上部電極20と赤外線吸収層30との間に硫化に対して活性度の低い材料でなるバリヤ層40を設けることも好ましい。この場合は、硫化による上部電極20の導電率の変化を防ぐことができる。また、硫化雰囲気中において硫化させる場合、硫化反応の進行がバリヤ層によって止められるので各層の厚みを精度良く制御することができる。このように、バリヤ層の形成は、電極層の導電率を低下させることなく所望の厚みの赤外線吸収層30を作成するのに有効である。

【0054】バリヤ層として、例えば、Pt、Au、あるいは金属酸化物を使用することができる。バリヤ層の形成は、例えば、上部電極を形成した後、PVD法によりPT、Au、あるいは金属酸化物を上部電極上に被覆したり、上部電極を構成する材料としてPtやAuを選択してバリヤ層を兼ねる上部電極を設けたり、上部電極上に銅やアルミニウム等の金属被膜を形成した後、プラ

ズマや高温酸化雰囲気等を利用して金属被膜を酸化する ことによって行える。

【0055】また、図9に示すように、赤外線吸収層30と赤外線検出層10の間の上部電極を透明導電性電極23としては、例えば、錫酸化物、インジウム酸化物、亜鉛酸化物、あるいはそれらの複合酸化物等を使用することができる。透明導電性電極としない場合は、入射赤外線は主として赤外線吸収層30によって吸収されるが、透明導電性電極とする場合は、入射赤外線は赤外線吸収層30によって吸収されるが、透明導電性電極とする場合は、入射赤外線は赤外線吸収層30によって吸収される。その結果、赤外線吸収層の厚みを薄くでき、素子の熱容量を介して赤外線吸収層の厚みを薄くできる。また、素子の温度変化が赤外線吸収層からの熱伝導だけでなく、赤外線検出素子全体による赤外線吸収によってもたらされるので応答性を改善することができる。

【0056】上記したように感度および応答性を向上させた赤外線検出素子は、赤外線の吸収により得た熱エネルギーを周囲に逃がさないように熱絶縁された構造によって保持されることが好ましく、それにより相乗的な感度の向上を達成することができる。例えば、図10に示すような熱絶縁対策を講じた基台50によって赤外線検出素子1を保持することが好ましい。すなわち、基台50は、赤外線検出層10と同じ材料で作成され、一対の保持部51によって赤外線検出素子に連結されることを除いて赤外線検出素子とはスリット52を介して離されている。このスリット52の形成により赤外線検出素子1が吸収した熱が周囲に拡散するのを防いでいる。尚、基台と赤外線検出素子の赤外線検出層は一体に形成することが好ましい。図9中、番号5は赤外線検出素子1の電極に接続される配線である。

(第2実施例)本実施例においては、図11に示す方法により製造される高感度赤外線検出素子について説明する。まず、赤外線の入射による温度上昇により電気的な出力を提供する材料でなる基板10を準備する。次に、図11(a)に示すように、基板10の上面および下面に上部電極20と下部電極25をそれぞれ形成する。赤外線受光側の上部電極20は、銅や銀などの金属硫化物を形成可能で電気伝導性に優れる金属材料でなる。次いで、図11(b)に示すように、上部電極20を構成する金属材料に硫化処理3を実施して、上部電極20の最表面から所定の深さにわたって金属硫化物でなる赤外線吸収層30を形成する。上部および下部電極の形成後に金属被膜を別途形成することなく硫化処理を行って赤外線吸収層30を形成できるので、赤外線検出素子1をより効率よく製造することができる。

【0057】上記実施例は、上部電極の最表層にのみ硫化処理を施して赤外線吸収層30とするものであるが、金属硫化物が良好な導電性を有する場合は、図12に示

すように、金属硫化物でなる電極兼赤外線吸収層33を 赤外線検出層10上に直接設けても良い。例えば、金属 材料の短時間の硫化処理により得られる低級硫化物とす ることで、導電率の低下を防ぐとともに良好な赤外線吸 収率を有する電極兼赤外線吸収層を得ることができる。 (実施例3)本実施例においては、図13に示す方法に より製造される高感度赤外線検出素子について説明す る。まず、赤外線の入射による温度上昇により電気的な 出力を提供する材料でなる基板10を準備する。次に、 図13(a)に示すように、基板10の上面および下面 に上部電極20および下部電極25をそれぞれ形成す る。赤外線受光側の上部電極20は、銅や銀などの金属 硫化物を形成可能で電気伝導性に優れる金属材料でな る。

【0058】次に、図13(b)に示すように、この上 部電極上に市販のフォトレジスト材料でマスク60を作 成して所定のパターンに沿って上部電極20を露出させ る。次に、図13(c)に示すように、この上部電極2 0の露出面に硫化処理3を実施して、基板10上に上部 電極20を構成する金属を硫化してなる赤外線吸収層3 0を形成する。硫化処理後、マスク60を除去すること によって、図14(a)に示すように、中央部に赤外線 吸収層30を有し、その周囲に上部電極20の露出領域 を有する赤外線検出素子1が得られる。上部電極20形 成後に赤外線吸収層の位置をマスクの使用により任意の 箇所に設定できるので、赤外線検出素子の良好な検知性 能が得られることを確認した箇所にのみ硫化処理を実施 して赤外線吸収層を形成できる。また、露出された上部 電極20により他の回路等との電気接続に関して高い信 頼性を確保できる点でも好ましい。尚、図14(b)に 示すように、中央部に赤外線吸収層30を有し、その一 部に隣接するように上部電極20を設けた赤外線検出素 子1を作成しても良い。

【0059】マスク60を使用する代わりに、以下の方法に基いて図14(a)の赤外線検出素子1を作成することもできる。まず、図15(a)に示すように、赤外線検出層を構成する基板10の上面中央付近に後に実施される硫化処理に対して高い活性を有する金属材料でなる金属被膜31を形成する。次いで、図15(b)に示すように、基板10の下面に下部電極25を形成するとともに、基板10の上面で金属被膜31の周辺部に硫化処理に対して低い活性を有する材料でなる上部電極20を形成する。次に、図15(c)に示すように、硫化処理3を実施することで硫化処理に対して高い活性を有する金属被膜31のみを選択的に硫化して赤外線吸収層30を形成する。

【0060】また、上記方法において、フォトレジスト 材料の代わりにシリカ、アルミナ、チタニア等の酸化物 をマスク材料として使用しても良い。この場合は、硫化 処理を実施した後、酸化物マスクを除去せずに赤外線検 出素子の保護層として使用することができる。すなわち、図16に示すように、中央部に赤外線吸収層30を有し、その周囲に酸化物薄膜でなる素子保護層70を有する赤外線検出素子1を得ることができる。

【0061】以上、本発明の赤外線検出素子およびその 製造方法を好適な実施例に基づいて説明したが、本発明 の技術思想から逸脱しないかぎりにおいて種々の変更お よび改良を加えることが可能であることは言うまでもな い。

#### [0062]

【発明の効果】本発明は、金属硫化物を含む赤外線吸収層を設けることで赤外線吸収率を向上させてなる高感度の赤外線検出素子を提供するものであり、従来より指摘されている熱型赤外線検出素子の感度の問題を改善するものである。また、赤外線検出層の表面状態を制御して赤外線の多重反射を起こさせたり、赤外線検出素子に吸収された熱を周囲に逃がさないように熱絶縁対策を講じた構造体に収容して供給する等により、相乗的に感度の向上を達成することが可能である。さらに、赤外線吸収層の厚みを薄くすることができるような構成を採用することによって赤外線検出素子の熱容量の増加を防ぎ、その応答性の改善を図ることもできる。

【0063】また、本発明は、上記した高感度赤外線検出素子を製造する方法を提供するものであり、所定の金属材料でなる金属被膜に硫化処理を施して金属硫化物を形成したり、気相合成法により金属硫化物でなる被膜を合成して赤外線吸収層とすることで性能の安定した高感度赤外線検出素子を効率良く製造することができる。また、金属被膜の最表層のみを硫化して赤外線吸収層を作成する場合は、金属硫化物の形成工程に要する時間を一層短縮できて製造方法のさらなる効率化を図ることができる。このように、本発明は、赤外線検出素子の従来の問題点を改善してそのさらなる普及を促進する上で産業上の利用価値の高いものである。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施例に基づく高感度赤外線検出 素子の概略斜視図である。

【図2】本発明の第1実施例に基づく別の高感度赤外線 検出素子の概略斜視図である。

【図3】赤外線受光面に凹凸を有する高感度赤外線検出素子の概略断面図である。

【図4】(a)~(c)は、本発明の第1実施例に基づ く高感度赤外線検出素子の製造方法を示す概略図であ る。

【図5】赤外線受光面に凹凸を有する別の高感度赤外線 検出素子の概略断面図である。

【図6】柱状組織でなる赤外線吸収層を備えた高感度赤 外線検出素子の概略断面図である。

【図7】微粒組織でなる赤外線吸収層を備えた高感度赤外線検出素子の概略断面図である。

【図8】本発明の第1実施例に基づく高感度赤外線検出 素子の変更例を示す概略斜視図である。

【図9】本発明の第1実施例に基づく高感度赤外線検出 素子の別の変更例を示す概略斜視図である。

【図10】本発明の第1実施例に基づく高感度赤外線検 出素子を含む構造体の概略斜視図である。

【図11】(a)および(b)は、本発明の第2実施例に基づく高感度赤外線検出素子の製造方法を示す概略図である。

【図12】本発明の第2実施例に基づく高感度赤外線検 出素子の概略斜視図である。

【図13】(a)~(c)は、本発明の第3実施例に基づく高感度赤外線検出素子の製造方法を示す概略図である。

【図14】(a)および(b)は、本発明の第3実施例

に基づく高感度赤外線検出素子の概略斜視図である。

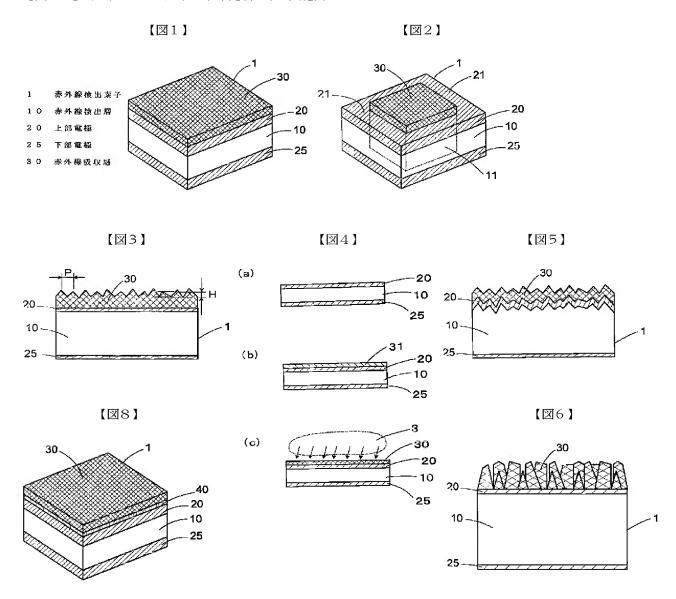
【図15】(a)~(c)は、本発明の第3実施例に基づく高感度赤外線検出素子の別の製造方法を示す概略図である。

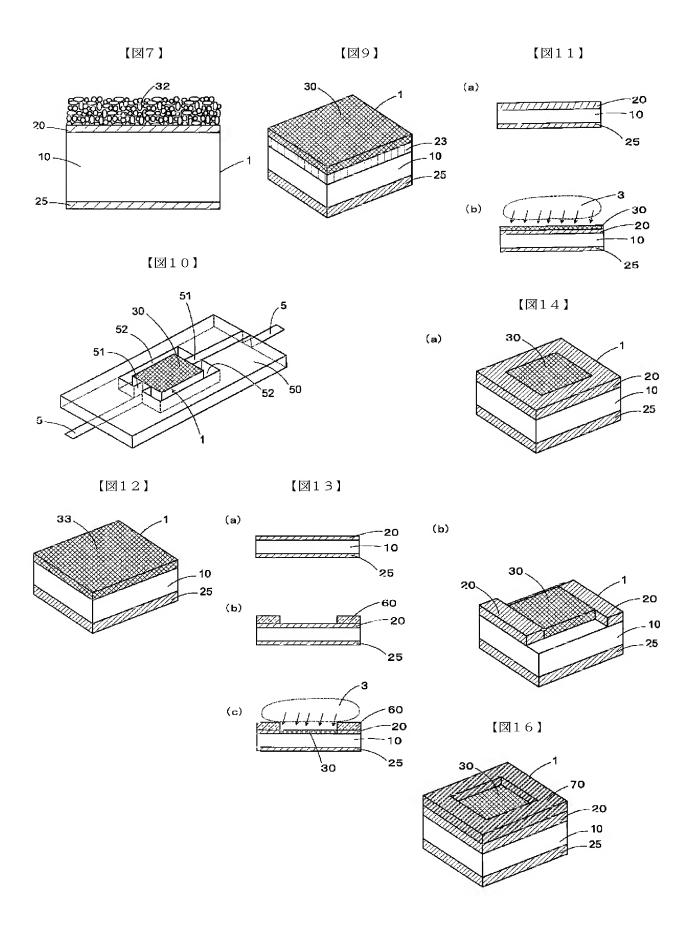
【図16】本発明の第3実施例に基づく高感度赤外線検 出素子の変更例を示す概略斜視図である。

【図17】従来の熱型赤外線検出素子の一例を示す概略 断面図である。

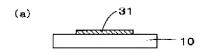
### 【符号の説明】

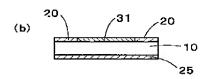
- 1 赤外線検出素子
- 10 赤外線検出層
- 20 上部電極
- 25 下部電極
- 30 赤外線吸収層

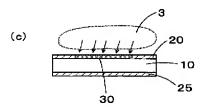




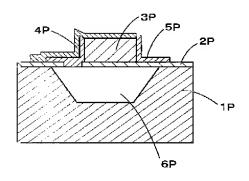
# 【図15】







# 【図17】



## フロントページの続き

(51)Int.C1.7 HO1L 27/14 37/02 識別記号

FI HO1L 37/02 27/14 (参考)

K D